





1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-313860

(43)Date of publication of

21.12.1988

application:

(51)Int.Cl.

H01L 29/72

H01L 21/205

H01L 27/06

(21)Application

62-150556

(71)

SEIKO EPSON CORP

number:

(22)Date of filing: 17.06.1987

Applicant:

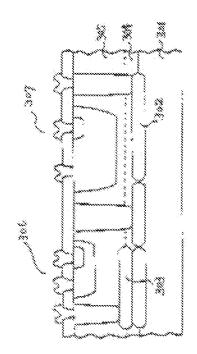
(72)Inventor: NAKASAKI YASUTAKA

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve performance by composing a transistor onto a substrate, which can be acquired by alternately conducting the formation of, a high-concentration impurity region as a buried layer and epitaxial growth plural times and has partially different epitaxial thickness.

CONSTITUTION: Buried diffusion layers 302 are formed onto a substrate 301, an epitaxial layer 304 or another buried layer 303 is shaped onto the layers 302, and another epitaxial layer. 305 is positioned to the upper section of the layer 304 or 303. A high-speed bipolar transistor 306 and a high breakdown-strength bipolar transistor 307 are organized into the epitaxial layer region 305. Consequently, since the epitaxial thickness of a section where the high-speed transistor 306 is positioned is thinned, collector resistance can be lowered, thus realizing higher-speed properties. On the other hand, the epitaxial thickness of the high breakdown-strength transistor section 307 is thickened, thus obtaining desired breakdown strength.



⑩日本国特許疗(JP)

①特許出際公開

® 公開特許公報(A) 昭63-313860

@Int,Cl,

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和63年(1988)12月21日

H 01 L 29/72 21/205 27/06

8526-5F 7739-5F

101

B - 7373 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 半導体装置

到特 顾 昭62-150556

學出 類 昭62(1987)6月17日

母発 明 者 中 畸

変 漆

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社的

の出 関 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

劉 越 實

1. 発明の名称 半期体設置

2. 特許加東の範囲

エピタキシャル成長服をもつ蒸板上にトランクスタを無限化して構成される年期体監察に於いて一部分のトランシスタの下には、高盛度の不統物に改による現め込み器が、独居した形で複数の窓が、位置してなるととを特徴とする米海体装置。

3、発明の詳細な幾期

(複数上の利用分類)

本発明はトランジスクを集験化してなる半線体 装置の接近に割する。

(発明の概要)

本発明は、エピタキシャル線(エピ級)をもつ 最級上にトランジスタを発標化した単環体監護に 終いて、理め込み機となる高濃度不統物放散領域

3

形成とエビ版成長を交互に複数回行か、変質的にエビ際軍の違う領域を形成し、 質疑域にそれでれ、該エビ際軍が強うことで特徴付けられるトランクスタをそれぞれ構成したことを特徴とする平 導体装置である。

(健康の技術)

從來のエビ歷をもつ基級は透常第1回に示すように、101の年度体表版、102の理め込み放散器、103のエビ歷がなっており、エビ照際は基版全面にわたって一定であった。

(発明が解決しようとする問題点)

世界技術のようにエビジー型の特には、例えば 酸いエビ級を必要とする高速トランジスタを同一 いエビ級を必要とする高速ドランジスタを同一 器置上に提成するにはかなり無理があった。そこ で最近第2回のように基盤201上に202の落 を設け、エビ盤放展させることで部分的にエビ照 学を変えたものも提案されているが、溶例語のエ ビ盤波及が結為性を悪くするため表実的ではなき そうである。いずれにしても現在まで、このよう

3

に相反する構造上の問題を解決して、それぞれのトランジスクの性能を犠牲にせず寒鬼したものはなく、本発明は、新精治により、かかる問題点を解決するものである。

(問題点を解決するための手段?)

本能限は、超的込み器となる高速度不能整額被 形成とエビ成果を交互に複数回行うことで得るこ とのできる、部分的にエビ際の違う器板上にトラ ンジスケを構成するものである。

(災難報)

本张明の支援例主第3回に示す。

80

第3回は本発明の実施物を示す新面館。 第4回は本発明を実践するための工程新面図。 第5回は本発明を実践するための工程新面図。

- 101…半霉体路板
- 102一型的运办不無物能数器
- 103-288
- 201~半導体蒸痰
- 202 3
- 203 ... * * * * *
- 301----
- 302一组为公务不能物数数数
- 303-2回目の埋め込み不純物拡散層
- 304-260
- 305--2問目のエビ艦
- 3つ8一高速バイボーラトランタスタ
- 387~高雄圧バイボーラミランタスタ
- 401~半零体器板
- 402…维力込み不夠物數量
- 403 = = = = =

(蒸掘の効果)

以上述べたごとく、本稿窓は、エビ祭の扱いにより特徴付けられるトランジスタを、実施例の例のように、容易に実践でき、高性能の学等体装置を提供できる。

4. 関節の簡単な説明

第1回は景水の半部体エビ系数を示す新頭図。

3

501…2周目の線が込み不純物飲飲器 502…2回目のエビ船

92 .E

出類人 マイコーユブソン株式会社 代理人 券理士 歌 上 務 像

1

